

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 F1020651W000	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP02/12424	国際出願日 (日.月.年) 28.11.02 優先日 (日.月.年) 09.09.02			
出願人 (氏名又は名称) 三洋電機株式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	を報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。			
の国際調査報告は、全部で3	ページである。			
□ この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されている。 			
1. 国際調査報告の基礎a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。□ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。				
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表				
□ この国際出願と共に提出さ	れた磁気ディスクによる配列表			
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述				
書の提出があった。 □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
ます。 請求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。				
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 💛 🗓 出駅	頭人が提出したものを承認する。			
□ 次6	こ示すように国際調査機関が作成した。			
· –				
	頭人が提出したものを承認する。			
国	II欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 祭調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 国際調査機関に意見を提出することができる。			
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>1</u> 図とする。 X 出脈				
□ 出版	頭人は図を示さなかった。			
本国	図は発明の特徴を一層よく表している。			

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ H01L27/095, H01L29/812

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 H01L27/095, H01L29/812, H01L27/04, H01L21/822

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2003年

日本国登録実用新案公報

1994-2003年

日本国実用新案登録公報

1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X	WO 97/45877 A1 (株式会社日立製作所) 1997.12.04 第10頁第1行-第11頁第18行、第14頁第5行-第16頁第 8行 (ファミリーなし)	1-10, 12-20, 22, 23, 25-27, 29, 31, 32, 34		
Y		28		
X	JP 2-162744 A (株式会社日立製作所) 1990.06.22 第3頁左上欄第10行-第4頁左下欄第16行 (ファミリーなし)	1,30		

|X| C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 25.02.03	国際調査報告の発送日 11.03.03
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 今井 拓也・ ELE 4M 9169
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3462

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

	国際問題	2/12424	
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
··Y	JP 62-174975 A (日本電気株式会社) 1987.07.31 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	28	
.Y	S. M. Sze. Physics of Semiconductor Devices. New-York: JOHN WILEY &SONS, 1981, Vol. 2, ISBN 0-471-05661-8, page 117 to 122 /	28	
A	JP 11-220093 A (三洋電機株式会社) 1999.08.10 ν 全文 (ファミリーなし)	11, 21, 24	
A	US 5047355 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) v 1991.09.10 第1欄第47行一第3欄第3行	1-34	
	&JP 60-86874 A &DE 3334167 A &EP 140095 A		
_			
		·.	